Search Notes

	Application/Control	No
I	10/606,243	
ľ	Examiner	

Leon J. Harper

Applicant(s)/Patent under Reexamination HASEGAWA ET AL. Art Unit

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
707	3,104.1, 100,10	11/22/2005	LJH			
12.						
	·	,				

INTERFERENCE SEARCHED			
Subclass	Date	Examiner	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		·	

SEARCH N (INCLUDING SEARC	OTES :H STRATEG`	()
	DATE	EXMR
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	·	
· .		
	:	
·		
·		
•		